小 特 集 いまさら聞けない! コンピュータの数学



機械学習のための数学



杉山 将(東京大学) 鈴木大慈(東京工業大学)

統計的パターン認識の枠組み

パターン認識の目的は、パターン $x \in \mathbb{R}^d$ をそれ が属するクラス $y \in \{1,...,c\}$ に割り当てることであ る. ここで、 \mathbb{R}^d は d 次元の実ベクトルを表し、cはクラス数を表す. たとえば、16×16 画素の画像 に書かれた手書き数字を認識する問題では、次元 数は $d=16 \times 16=256$ であり、クラス数は数字の0 ~ 9 に対応して c = 10 である.

統計的パターン認識では、パターンxが従う確 率 p(x), クラス y が従う確率 p(y), それらの同時確 率 p(x,y), パターン x がクラス y に属する条件付き 確率 p(y|x), クラス y に属するパターン x の条件付 き確率 p(x|y) を考える $^{\diamondsuit 1}$. p(y|x) はパターン x を見 た後でのクラスyの出現確率,p(y)はパターンxを 見る前のクラス y の出現確率を表すことから、これ らをそれぞれクラス y の事後確率、事前確率と呼ぶ。 事後確率 p(y|x) が最大となるクラス y にパターン xを分類すれば、認識誤差が最小になるため、これが 理論的に最適なパターン認識法である.

しかし実際には事後確率 p(y|x) が未知であるた め、同時確率p(x,y)に独立に従うn個の訓練標本 $\mathcal{D} = \left\{ \left(\mathbf{x}_i, \mathbf{y}_i \right) \right\}_{i=1}^n$ を用いてパターン認識器を構成する ことにする. p(y|x) を訓練標本から直接推定する方 式を**識別的アプローチ** ^{1), 2)} と呼ぶ. 「識別的」とい う名称は、パターンxをクラスyに識別するため に必要な事後確率 p(y|x) そのものを直接推定するこ とに由来している. 一方, ベイズの定理

$$p(y|\mathbf{x}) = \frac{p(\mathbf{x}|y)p(y)}{p(\mathbf{x})} \propto p(\mathbf{x}|y)p(y)$$
(1)

を用いれば、p(y|x) の y に関する最大化を p(x|y)p(y)の最大化に変換できる. ここで、 ∝は比例関係を表 す. p(x|y)p(y) を訓練標本から推定することによって パターン認識を行う方式を,生成的アプローチ 3),4) と呼ぶ.「生成的」という名称は、データの生成 確率 p(x|y)p(y) = p(x, y) を推定することに由来し ている。

生成的アプローチ

生成的アプローチでは、p(x|y)とp(y)を訓練標本 $\mathcal{D} = \left\{ \left(\mathbf{x}_i, \mathbf{y}_i \right) \right\}_{i=1}^n$ から推定する. p(y) は、クラスyに 属する訓練パターン数 n_v を用いて単純に $\hat{p}(y)=n_v/n$ と近似することが多い. 一方, p(x|y) の推定にはさま ざまな方法が用いられる.

↔最尤推定法

最尤推定法では、パラメータ θ_v を持つパラメト リックモデル $q(x|\theta_v)$ を考え、クラス y に属する訓 練パターン $\mathcal{X}_{y} = \left\{ \mathbf{x}_{i} \right\}_{i:y_{i}=y}$ が生成される確率の対数 である対数尤度

$$\log p\left(\mathcal{X}_{\boldsymbol{y}} \middle| \boldsymbol{\theta}_{\boldsymbol{y}}\right) = \sum_{i: y_i = y} \log q\left(\boldsymbol{x}_i \middle| \boldsymbol{\theta}_{\boldsymbol{y}}\right)$$

を最大にするようにパラメータ θ_v を決定する. す なわち、p(x|y) の推定量 $\hat{p}(x|y)$ は

$$\hat{p}(\mathbf{x}|\mathbf{y}) = q(\mathbf{x}|\hat{\boldsymbol{\theta}}_{\mathbf{y}}), \ \hat{\boldsymbol{\theta}}_{\mathbf{y}} = \underset{\boldsymbol{\theta}_{\mathbf{y}}}{\operatorname{argmax}} \log p(\mathcal{X}_{\mathbf{y}}|\boldsymbol{\theta}_{\mathbf{y}})$$

で与えられる.「最尤推定法」という名称は,与え られた訓練パターン $\mathcal{X}_{y} = \{x_{i}\}_{i:y=y}$ のもとで、最も尤

正確には、p(x) は確率密度関数、p(y) は確率質量関数であるが、表記を 簡単にするため、本稿ではこれらを単に「確率」と呼ぶことにする.



もらしいパラメータ値を求めることに由来している. たとえば、パラメトリックモデル $q(\mathbf{x}|\boldsymbol{\theta}_v)$ として、 期待値ベクトル μ_{v} と分散共分散行列 Σ_{v} をパラメ ータとする**ガウスモデル**

$$q_{G}(\mathbf{x}|\boldsymbol{\mu}_{y}, \boldsymbol{\Sigma}_{y}) = (2\pi)^{-\frac{d}{2}} |\boldsymbol{\Sigma}_{y}|^{-\frac{1}{2}}$$
$$\times \exp\left[-\frac{1}{2}(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_{y})^{\mathsf{T}} \boldsymbol{\Sigma}_{y}^{-1}(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_{y})\right] \tag{2}$$

を用いることにしよう、ここで、|・|は行列式を表 す.対数尤度 $\sum_{i:y_i=y}\log q_{\mathrm{G}}ig(oldsymbol{x}_iig|oldsymbol{\mu}_{_{\!y}},\!\sum_{_{\!y}}ig)$ の微分をゼロ とおけば、最尤推定量 $\hat{\boldsymbol{\mu}}_{v}$, $\hat{\boldsymbol{\Sigma}}_{v}$ は、

$$\hat{\boldsymbol{\mu}}_{y} = \frac{1}{n_{y}} \sum_{i:y_{i}=y} \boldsymbol{x}_{i}$$

$$\hat{\boldsymbol{\Sigma}}_{y} = \frac{1}{n_{y}} \sum_{i:y_{i}=y} (\boldsymbol{x}_{i} - \hat{\boldsymbol{\mu}}_{y}) (\boldsymbol{x}_{i} - \hat{\boldsymbol{\mu}}_{y})^{\top}$$

と解析的に求められる.

全クラスy=1,...,cの分散共分散行列 Σ_v が等しい と仮定すると、その共通の分散共分散行列 Σ の最 尤推定量 Σ は

$$\widehat{\Sigma} = \frac{1}{n} \sum_{v=1}^{c} \sum_{i: v = v} \left(\mathbf{x}_{i} - \widehat{\boldsymbol{\mu}}_{v} \right) \left(\mathbf{x}_{i} - \widehat{\boldsymbol{\mu}}_{v} \right)^{\top} = \sum_{v=1}^{c} \frac{n_{v}}{n} \widehat{\Sigma}_{v}$$

で与えられる. このとき、クラスyの対数事後確率 $\log p(y|x)$ it

$$\log \hat{p}(y|\mathbf{x}) = \mathbf{x}^{\mathsf{T}} \widehat{\boldsymbol{\Sigma}}^{-1} \widehat{\boldsymbol{\mu}}_{y} - \frac{1}{2} \widehat{\boldsymbol{\mu}}_{y}^{\mathsf{T}} \widehat{\boldsymbol{\Sigma}}^{-1} \widehat{\boldsymbol{\mu}}_{y} + \log \frac{n_{y}}{n} + C$$

と近似できる. ここで、Сはyに依存しない定数 である. したがって、クラス間の分離境界はxの 一次形式となる. これをフィッシャーの判別分析 と呼ぶ.

☆ベイズ推定法

最尤推定法ではモデルのパラメータの値 θ_v を訓 練標本 X_v から推定した.一方,ベイズ推定法では パラメータ θ_v を確率変数とみなして、パラメータ の値そのものではなくその**事後確率** $p(\boldsymbol{\theta}_{v}|\mathcal{X}_{v})$ を求 める. 具体的には、パラメータ θ_v の事前確率 $p(\theta_v)$ を考え,ベイズの定理

$$p\left(oldsymbol{ heta}_{_{\!y}}ig|\mathcal{X}_{_{\!y}}
ight)\!\propto p\!\left(\mathcal{X}_{_{\!y}}ig|oldsymbol{ heta}_{_{\!y}}
ight)\!p\!\left(oldsymbol{ heta}_{_{\!y}}
ight)$$

を用いて事後確率 $p(\boldsymbol{\theta}_{v}|\mathcal{X}_{v})$ を計算する.「ベイズ推 定法」という名称は、ベイズの定理を用いて事後確 率を計算することに由来している.

事後確率 $p(\boldsymbol{\theta}_{v}|\mathcal{X}_{v})$ の形状はモデル $q(\boldsymbol{x}|\boldsymbol{\theta}_{v})$ と事前確 率 $p(\boldsymbol{\theta}_{v})$ に依存し、組合せによっては事後確率の計 算が困難になることがある.もし,モデル $q(\mathbf{x}|\boldsymbol{\theta}_{v})$ と 共役な事前確率 $p(\boldsymbol{\theta}_{v})$ を用いれば、事後確率 $p(\boldsymbol{\theta}_{v}|\mathcal{X}_{v})$ は事前確率と同じ種類の確率分布になり、計算が容 易になる. たとえば、式(2)で示した期待値ベク トル μ_{v} と分散共分散行列 Σ_{v} をパラメータとする ガウスモデルに対しては、正規・逆ウィシャート 分布

$$\begin{split} & p\left(\boldsymbol{\mu}_{\!\!\boldsymbol{y}}, \! \boldsymbol{\Sigma}_{\!\!\boldsymbol{y}}\right) \! \propto \! \left|\boldsymbol{\Sigma}_{\!\!\boldsymbol{y}}\right|^{\!\!-\frac{\nu+d+2}{2}} \exp\left(\!\!-\frac{1}{2}\operatorname{tr}\!\left(\!\boldsymbol{S}\boldsymbol{\Sigma}_{\!\!\boldsymbol{y}}^{-1}\right)\!\right) \\ & \times \! \exp\!\left(\!\!-\frac{\kappa}{2}\!\left(\boldsymbol{\mu}_{\!\!\boldsymbol{y}}-\boldsymbol{m}\right)^{\!\!\top} \! \! \boldsymbol{\Sigma}_{\!\!\boldsymbol{y}}^{-1}\!\left(\boldsymbol{\mu}_{\!\!\boldsymbol{y}}-\boldsymbol{m}\right)\!\right) \end{split}$$

が共役な事前確率である. ここで, mは d次元べ クトル, κ は正のスカラー, ν は正の整数, S は正 定値対称行列であり、これらは正規・逆ウィシャー ト分布のパラメータである. 事後確率では、これら のパラメータは

$$m \leftarrow \frac{\kappa m + n_y \hat{\mu}_y}{\kappa + n_y}, \ \kappa \leftarrow \kappa + n_y, \ \nu \leftarrow \nu + n_y,$$

$$S \leftarrow S + n_{y} \widehat{\sum}_{y} + \frac{\kappa n_{y}}{\kappa + n_{y}} (\widehat{\boldsymbol{\mu}}_{y} - \boldsymbol{m}) (\widehat{\boldsymbol{\mu}}_{y} - \boldsymbol{m})^{T}$$

となる.

パラメータの事後確率 $p(\boldsymbol{\theta}_{v}|\mathcal{X}_{v})$ を求めた後は、モ デル $q(\mathbf{x}|\boldsymbol{\theta}_v)$ の事後確率に関する期待値

$$\overline{p}(\mathbf{x}|\mathbf{y}) = \int q(\mathbf{x}|\boldsymbol{\theta}_{\mathbf{y}}) p(\boldsymbol{\theta}_{\mathbf{y}}|\mathcal{X}_{\mathbf{y}}) d\boldsymbol{\theta}_{\mathbf{y}}$$
(3)

を p(x|y) の推定結果とする. これを**ベイズ予測分** 布と呼ぶ. 最尤推定では、モデル $q(x|\theta_v)$ に最尤 推定量 θ_v を代入することにより確率分布の推定量 $q(\mathbf{x}|\hat{\boldsymbol{\theta}}_v)$ を求めた. したがって、たとえば式 (2) で 示したガウスモデルを用いれば、推定量 $q(\mathbf{x}|\hat{\boldsymbol{\theta}}_{\mathbf{x}})$ も ガウス分布である.一方,ベイズ予測分布はモデル $q(\mathbf{x}|\boldsymbol{\theta}_{v})$ を平均化するため、たとえガウスモデルを 用いたとしても式(3)は一般にガウス分布にはな らない. このように、パラメトリックモデルを用い

小特集 いまさら聞けない! コンピュータの数学

るにもかかわらず、モデルで表すことのできない確 率分布も表現できるのが、ベイズ予測分布の特徴で ある.

しかし、式(3)の積分も一般に計算が困難なため、 変分法やサンプリングと呼ばれる技法による近似が よく用いられる、また最大事後確率推定法では、対 数事後確率 $\log p(\boldsymbol{\theta}_{v}|\mathcal{X}_{v})$ を最大にするパラメータ値 θ_v を用いて、

$$\tilde{p}(\boldsymbol{x}|\boldsymbol{y}) = q(\boldsymbol{x}|\tilde{\boldsymbol{\theta}}_{\boldsymbol{y}}), \ \tilde{\boldsymbol{\theta}}_{\boldsymbol{y}} = \operatorname*{arg\,max}_{\boldsymbol{\theta}_{\boldsymbol{y}}} \log p(\boldsymbol{\theta}_{\boldsymbol{y}}|\mathcal{X}_{\boldsymbol{y}})$$

とp(x|y)を推定する. $\tilde{\boldsymbol{\theta}}_v$ は,

$$\tilde{\boldsymbol{\theta}}_{y} = \operatorname*{arg\,max}_{\boldsymbol{\theta}_{y}} \log p \left(\mathcal{X}_{y} \middle| \boldsymbol{\theta}_{y} \right) + \log p \left(\boldsymbol{\theta}_{y} \right)$$

とも書けることから、最大事後確率推定法では事前 確率による**罰則項** $\log p(\boldsymbol{\theta}_{v})$ を対数尤度に加えた量 を最大化していることが分かる。そのため、最大事 後確率推定法は**罰則付き最尤推定法**と呼ばれること もある. 実際, ベイズ予測分布と異なり, 最大事後 確率推定法はモデルの中でのみ確率分布を推定する ため、ベイズ推定よりは最尤推定に性質が近いと言 える.

サカーネル密度推定法

最尤推定法やベイズ推定法では、p(x|y) の推定に パラメトリックモデル $q(x|\boldsymbol{\theta}_v)$ を用いた. 一方**ノン** パラメトリック法では、パラメトリックモデルを用 いずに p(x|y) を直接推定する.

代表的なノンパラメトリック法である**カーネル密** 度推定法では、

$$\hat{p}(\mathbf{x}|\mathbf{y}) = \frac{1}{n_{v}} \sum_{i:v=v} K(\mathbf{x}, \mathbf{x}_{i})$$

によって p(x|y) を推定する. ここで、K(x, x') はカー ネルと呼ばれる2変数関数であり、ガウスカーネル

$$K(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}') = (2\pi h^2)^{-\frac{d}{2}} \exp\left[-\frac{\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}'\|^2}{2h^2}\right]$$

がよく用いられる。h > 0 は**バンド幅**と呼ばれ、ガ ウスカーネルの滑らかさを調整するパラメータであ る. バンド幅は、たとえば以下の交差確認法によっ て決定する.

1. クラスyに属する訓練パターン $\mathcal{X}_{y} = \left\{ \mathbf{x}_{i} \right\}_{i:v_{i}=v}$ を $\mathcal{X}_{v}^{(1)},...,\mathcal{X}_{v}^{(T)}$ に等分割する.

2. $\mathcal{X}_{v}^{(t)}$ 以外の訓練パターンを用いて、バンド幅 hのカーネル密度推定量 $\hat{p}_h^{(t)}(\mathbf{x}|\mathbf{y})$ を求め、 $\mathcal{X}_v^{(t)}$ で の平均対数尤度を求める.

$$L_h^{(t)} = \frac{1}{\left|\mathcal{X}_v^{(t)}\right|} \sum_{\boldsymbol{x}^{(t)} \in \mathcal{X}^{(t)}} \log \hat{p}_h^{(t)} \left(\boldsymbol{x}^{(t)} \middle| \boldsymbol{y}\right)$$

- 3. これを t=1,...,T に対して実行し、平均対数尤度 の平均 $L_h = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T L_h^{(t)}$ を求める.
- 4. これをさまざまなバンド幅 h に対して実行し, L_h を最大にするものを選択する.

❖最近傍密度推定法

最近傍密度推定法は、クラスyに属する訓練パタ $- \mathcal{X}_{y} = \left\{ \mathbf{x}_{i} \right\}_{i:v=v}$ の中で注目点 \mathbf{x} からk番目に 近い点 $\mathbf{x}^{(k)}$ への距離 $r_{v}(k) = \|\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}\|$ を用いて,

$$\widehat{p}\left(\mathbf{x}\middle|\mathbf{y}\right) = \frac{k\Gamma\left(\frac{d}{2} + 1\right)}{n_{\mathbf{y}}\pi^{\frac{d}{2}}r_{\mathbf{y}}\left(k\right)^{d}}$$

によって *p*(*x*|*y*) を推定するノンパラメトリック法で ある. ここで,

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty u^{\alpha - 1} e^{-x} \, \mathrm{d}u$$

は**ガンマ関数**であり、**階乗** α ! の実数への一般化に なっている.

k=1の最近傍密度推定法を式(1)に適用すれば、 事後確率 p(y|x) の近似の y に関する最大化は, r_y (1) の y に関する最小化に帰着される:

$$\begin{aligned} & \operatorname*{arg\,max}_{y} \, \hat{p} \left(\mathbf{x} \middle| \mathbf{y} \right) \hat{p} \left(\mathbf{y} \right) = \operatorname*{arg\,max}_{y} \, \frac{\Gamma \left(\frac{\mathrm{d}}{2} + 1 \right)}{n_{y} \pi^{\frac{d}{2}} r_{y} \left(1 \right)^{d}} \frac{n_{y}}{n} \\ & = \operatorname*{arg\,max}_{y} \, r_{y} \left(1 \right)^{-d} = \operatorname*{arg\,min}_{y} \, r_{y} \left(1 \right) \end{aligned}$$

すなわち、全クラスの訓練パターン $\mathcal{X} = \left\{ \mathbf{x}_i \right\}_{i=1}^n$ の中で注目点 x に最も近いパターンが属するクラ スyを、xが属するクラスと予測する. これを**最近** 傍識別器と呼ぶ、これを一般化して、注目点xの



近傍k個のパターンが属するクラスの多数決を取 る方式を、k 最近傍識別器と呼ぶ. 近傍数 k の値は、 たとえば上述した交差確認法によって決定できる.

識別的アプローチ

識別的アプローチでは、クラスyの事後確率p(y|x)を直接推定する.

◆ロジスティック回帰

ロジスティック回帰では、事後確率 p(y|x) をカー ネルロジスティックモデル

$$q_{\mathrm{L}}(y \big| \boldsymbol{x}, \boldsymbol{\theta}) = \frac{\exp\left(\sum_{j=1}^{n} \theta_{j}^{(y)} K(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}_{j})\right)}{\sum_{y'=1}^{c} \exp\left(\sum_{j'=1}^{n} \theta_{j'}^{(y')} K(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}_{j'})\right)}$$

によってモデル化する. そして、最尤推定法やベイ ズ推定法によって、パラメータ $\left\{ \theta_{j}^{(y)} \right\}_{y=1}^{c,n}$ を訓練標 本から学習する.

ロジスティック回帰の最尤推定量は、たとえば勾 配法によって求められる。 すなわち、パラメータ θ を適当な初期値に設定し、対数尤度の勾配を上昇す るようにパラメータ値を更新する:

$$\theta_{j}^{(y)} \leftarrow \theta_{j}^{(y)} + \varepsilon \sum_{i=1}^{n} \left(I(y = y_{i}) K(\boldsymbol{x}_{i}, \boldsymbol{x}_{j}) \right)$$

$$- \frac{\exp\left(\sum_{j'=1}^{n} \theta_{j'}^{(y)} K(\boldsymbol{x}_{i}, \boldsymbol{x}_{j'})\right) K(\boldsymbol{x}_{i}, \boldsymbol{x}_{j})}{\sum_{y'=1}^{c} \exp\left(\sum_{j''=1}^{n} \theta_{j''}^{(y')} K(\boldsymbol{x}_{i}, \boldsymbol{x}_{j''})\right)}$$
for $y = 1, ..., c, j = 1, ..., n$

ここで、 $I(y=y_i)$ は $y=y_i$ のとき 1、 $y \neq y_i$ のとき 0 を出力する**指示関数**であり、 $\epsilon > 0$ は勾配上昇のス テップ幅を表す. この勾配上昇をパラメータ値が収 東するまで繰り返すことにより、 最尤推定量が求め られる. なお、上記の勾配の計算において、n個の 訓練標本すべてを用いずにランダムに選んだ部分集 合(ミニバッチ)で近似することにより、収束速度 を改善できることがある.

ここで、2クラスの分類問題を考え $y=\pm 1$ とおき、 パラメータ $\boldsymbol{\theta} = (\theta_1, ..., \theta_n)^{\top}$ を持つカーネルモデル

$$f(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^{n} \theta_{i} K(\mathbf{x}, \mathbf{x}_{i})$$
 (4)

を用いて、ロジスティックモデルを

$$q_{L}(y = +1|x) = \frac{\exp(f(x))}{\exp(f(x)) + \exp(-f(x))}$$
$$q_{L}(y = -1|x) = 1 - q_{L}(y = +1|x)$$

と表現することにする、そうすると、ロジスティッ クモデルの最尤推定は

$$\min_{\theta} \sum_{i=1}^{n} \log \left(1 + \exp\left(-f\left(\mathbf{x}_{i} \right) \mathbf{y}_{i} \right) \right) \tag{5}$$

と表現できる. $f(x_i)y_i > 0$ のとき x_i はfによって正 しく分類されるため、 $f(x_i)y_i$ が大きければ大きいほ ど訓練標本 (x_i, y_i) を余裕を持って正しく分類でき ることになる. そのため, $f(x_i)y_i$ は訓練標本 (x_i, y_i) に対するマージン(余裕)と呼ばれる. 式(5)で は、マージン $f(x_i)y_i$ が大きくなるようにパラメータ θ が学習される.

♣最小二乗法

上記のマージン最大化の考え方に基づけ ば、ロジスティック回帰をさまざまな学習法 に拡張できる。たとえば、ロジスティック損 失 $\log(1+\exp(-f(x_i)y_i))$ の代わりに二乗損失 $(1-f(\mathbf{x}_i)y_i)^2$ を用いれば、マージンを1に近づけ るようにパラメータ θ が学習される:

$$\min_{\theta} \sum_{i=1}^{n} \left(1 - f\left(\mathbf{x}_{i}\right) \mathbf{y}_{i} \right)^{2} \tag{6}$$

ここで、 $y_i = \pm 1$ より

$$\left(1 - f\left(\mathbf{x}_{i}\right) y_{i}\right)^{2} = y_{i}^{2} \left(\frac{1}{y_{i}} - f\left(\mathbf{x}_{i}\right)\right)^{2} = \left(y_{i} - f\left(\mathbf{x}_{i}\right)\right)^{2}$$

が成り立つことから、式(6)は訓練出力標本 $\left\{y_i\right\}_{i=1}^n$ とモデルの出力 $\left\{f\left(\mathbf{x}_{i}\right)\right\}_{i=1}^{n}$ の二乗誤差和が最小にな るようにパラメータ θ を学習する最小二乗法と等 価であることが分かる. 最小二乗法は適当な条件の もとで、生成的アプローチで紹介したフィッシャー の判別分析と本質的に一致する.

小特集いまさら聞けない! コンピュータの数学

最小二乗法ではモデルの出力 $\left\{f(\mathbf{x}_i)
ight\}_{i=1}^n$ を訓練 出力標本 $\left\{y_i\right\}_{i=1}^n$ に適合させるため、 $\left\{y_i\right\}_{i=1}^n$ が雑音 を含むときは過適合する傾向がある. そこで、式 (6) に ℓ_2 正則化項 $\|m{ heta}\|^2$ を加えた ℓ_2 正則化最小二 乗法

$$\min_{\boldsymbol{\theta}} \sum_{i=1}^{n} \left(1 - f\left(\mathbf{x}_{i}\right) \mathbf{y}_{i}\right)^{2} + \lambda \left|\left|\boldsymbol{\theta}\right|\right|^{2}$$

がよく用いられる。ただし、 $\lambda \geq 0$ は正則化の強さ を調整する**正則化パラメータ**であり、 $\mathcal{X}_{v}^{(t)}$ の平均対 数尤度の代わりに $\mathcal{X}_{v}^{(t)}$ の誤分類率を用いた交差確認 法によって決定できる. ℓ₂正則化最小二乗法の解 $\hat{\boldsymbol{\theta}}$ は、解析的に

$$\hat{\boldsymbol{\theta}} = \left(\boldsymbol{K}^2 + \lambda \boldsymbol{I}\right)^{-1} \boldsymbol{K} \left(\boldsymbol{y}_1, ..., \boldsymbol{y}_n\right)^{\mathsf{T}}$$

と求められる. ただし, Kは(i,j)要素が $K(x_i,x_i)$ のカーネル行列であり、Iは単位行列を表す、「正 則化」という名称は、 K^2 が特異行列の場合でも、 λΙを加えて正則行列にすることに由来している.

 ℓ_2 正則化項 $\|\boldsymbol{\theta}\|^2 = \sum_{i=1}^n \theta_i^2$ の代わりに ℓ_1 正則化項 $\|\boldsymbol{\theta}\|_{l} = \sum_{i=1}^{n} |\theta_i|$ を式(6) に加えると、解 $\hat{\boldsymbol{\theta}}$ がスパース、 すなわち、多くの要素がゼロになることが知られて いる.

♣0/1 損失

式(5) と式(6) をマージン mの関数と見たも のを損失関数と呼ぶ (図-1):

二乗損失: $(1-m)^2$

パターン認識において、最も自然な損失関数は 0/1 損失であろう (図-1):

$$0/1$$
 損失: $I(m \le 0)$

0/1 損失は、マージンが正のときは0を取り、それ 以外のときは1を取る. マージンが正のときにその 標本は正しく分類されることから、0/1 損失は誤分 類標本数を表す.

0/1 損失は原点で微分不可能で、それ以外の点で は傾きを持たない関数であり、この最小化は NP 困 難であることが知られている. つまり 0/1 損失の最 小化は、n 個の訓練標本の正負のクラスへの 2^n 通

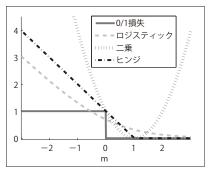


図-1 損失関数

りの分類可能性をしらみつぶしに調べるよりも良い アルゴリズムが今のところ知られていない.

したがって、しらみつぶし探索が可能なほど訓練 標本数 n が小さいとき以外は、0/1 損失を最小にす るパラメータ値を求めることが事実上できない. そ こで実用上は、ロジスティック損失や二乗損失など の代理損失を近似として用いる. しかし, 二乗損失 を 0/1 損失の近似としてみたとき、m>1 で損失が 増加するのが不自然である (図-1).

サポートベクトルマシン

損失最小化の観点から、二乗損失の代わりによく 用いられるのがヒンジ損失である.

ヒンジ損失: $\max(0, 1-m)$

図-1に示したように、「ヒンジ損失」という名称 は、ちょうつがい(ヒンジ)を135度開いた形状を していることに由来している.

ヒンジ損失に一般化した ℓ_2 正則化項 $\boldsymbol{\theta}^{\top} K \boldsymbol{\theta}$ を加 えた規準を最小にするパターン認識法

$$\min_{\theta} \sum_{i=1}^{n} \max(0, 1 - f(\mathbf{x}_i) \mathbf{y}_i) + \lambda \boldsymbol{\theta}^{\mathsf{T}} \mathbf{K} \boldsymbol{\theta}$$
 (7)

は、サポートベクトルマシンと呼ばれている。歴史 的には、サポートベクトルマシンはソフトマージン 最大化やカーネルトリックと呼ばれる技法を組み合 わせて導出されたが、上述したように最小二乗法の 自然な拡張としても導出できる.

技術的な詳細は省略するが、最適化問題(7)のラ グランジュ双対問題を考えると、双対変数 $\alpha_i = y_i \theta_i$ に関する最適化問題



$$\max_{\mathbf{0} \leq \alpha \leq \frac{1}{\lambda} 1} \sum_{i=1}^{n} \alpha_i - \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^{n} \alpha_i \alpha_j y_i y_j K \left(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j \right)$$

が得られる. ただし、0と1はそれぞれ0と1だけからなるベクトルを表し、ベクトルに対する不等号は要素ごとの大小を表す. これは、二次計画と呼ばれる最適化問題であり、標準的な最適化ソフトウェアで解を求められる. また、この双対問題の解はスパースになることが知られている.

式(4)で示したカーネルモデルの定義より、n次元の双対変数 α の各要素は各訓練標本に対応している。「サポートベクトル」という名称は、 $\theta_i = \alpha_i y_i$ という関係より、非零の双対変数 α_i に対応する訓練入力標本ベクトル x_i だけが学習結果を支えて(サポートして)いることに由来している。

また, サポートベクトルマシンは各クラスの事後 確率の差の符号

$$\operatorname{sign}\left(p\left(y=+1|x\right)-p\left(y=-1|x\right)\right) \tag{8}$$

を推定しているとも解釈できる. 式 (8) こそがまさにパターンxをクラス $y=\pm 1$ に分類するために直接的に必要な量であり、それを直接推定していることがサポートベクトルマシンのロジスティック回帰に対する優位性だと考えられる.

一方ロジスティック回帰では、パターンxの認識に対する信頼度が事後確率p(y|x)として得られるため、認識が難しいパターンを**棄却**するといった使い方が可能である.

機械学習の知識をさらに深めるには

現在主流の機械学習技術は確率と統計を基盤としており、MATLAB や R などを用いれば容易に基礎的なデータ解析が行える $^{2),4),5)}$.

一方,最先端の機械学習手法は最適化理論やアルゴリズム論などとも深くかかわっているため,初学者が習得するのは必ずしも容易でない.そして,これらのアルゴリズムを用いて実際にデータ解析を行うためには,MapReduceや Hadoop などの分散処理技術,GPUプログラミング,さらには,データベースシステムや計算機システムそのものに関する知識が必要となることもあり,敷居が低いとは言えない.また,機械学習技術の応用分野は基礎科学から産業まで非常に多様なため,これらを俯瞰的な視点から学ぶことも困難である.このような状況を踏まえて,発展著しい機械学習技術の数学的な基礎理論,実用的なアルゴリズム,そして,それらの活用法を,入門的な内容から先端的な研究成果まで分かりやすく解説した教科書も登場しつつある。

本稿が、読者の機械学習への興味を掻き立てると ともに、ビッグデータ時代を渡り歩いていくための 一助となることを願う.

参考文献

- 1) 杉山 将, 井手 剛, 神嶌敏弘, 栗田多喜夫, 前田英作 編: 統計的学習の基礎, 共立出版 (2014).
- 2) 杉山 将:イラストで学ぶ機械学習, 講談社 (2013).
- 3) 元田 浩, 栗田多喜夫, 樋口知之, 松本裕治, 村田 昇 編: パターン認識と機械学習 (上・下), 丸善出版 (2007 ~ 2008).
- 4) 杉山 将:統計的機械学習, オーム社 (2009).
- 5) 金森敬文, 竹之内高志, 村田 昇:パターン認識, 共立出版
- 6) 杉山 将編:機械学習プロフェッショナルシリーズ (全29巻), 講談社 (2015), http://urx2.nu/gc1Q

(2015年1月8日受付)

杉山 将 (正会員) ■ sugi@k.u-tokyo.ac.jp

2001年に東京工業大学より博士(工学)の学位を取得.現在,東京大学教授.機械学習とデータマイニングのアルゴリズムの開発,および,その応用研究に従事.

鈴木大慈 ■ s-taiji@is.titech.ac.jp

2009 年に東京大学より博士(情報理工学)の学位を取得. 現在, 東京工業大学准教授. 専門は統計学と機械学習, 特に統計的学習理 論および最適化手法の研究に従事.